## 实验 3 线性系统的频率特性的测试

# 一、实验目的

- 1、掌握用图形法测试线性系统的频率特性。
- 2、根据所测得的频率特性,写出系统的传递函数。

# 二、实验仪器

- 1)、控制理论电子模拟试验箱一台
- 2)、超低频慢扫描示波器一台
- 3)、万用表一只

# 三、实验原理

对于稳定的线性定常系统或环节,当其输入端加入一正弦信号  $X(t)=Xm\sin\omega t$ ,它的稳态输出是一与输入信号同频率的正弦信号,但其幅值和相位将随着输入信号频率 $\omega$ 的改变而改变。即输出信号为:

$$Y(t) = Ym \sin(\omega t + \varphi) = Xm / G(j\omega) / \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\sharp + |G(j\omega)| = \frac{Ym}{Xm}, \quad \varphi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

只要改变输入信号 x(t)的频率  $\omega$  ,就可测得输出信号与输入信号的幅值比  $|G(j\omega)|$  和它们的相位差  $\varphi(\omega)=\arg G(j\omega)$  。不断改变 x(t)的频率,就可测得被测环节(系统)的幅频特性  $|G(j\omega)|$  和相频特性  $\varphi(\omega)$  。

本实验采用李沙育图形发,图 3-1 为测试的方框图。

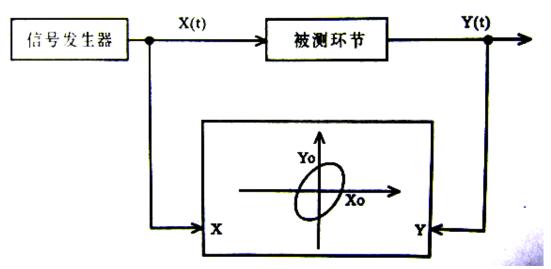


图 3-1 典型环节的测试方框图

相 超前 滞后 角 0°~ 90° 90° ~ 180° 0° ~ 90° 90° ~ 180° Φ 冬 形  $\varphi = Sin^{-1} \angle 2Yd$  $\phi = 180^{\circ} - \sin^{-1} \angle$  $\varphi = Sin^{-1} \angle 2Y0/$ 计 φ=180°-Sin<sup>-1</sup>∠ 2Yo/(2Ym) 2Yo/(2Ym) 算 (2Ym)  $(2Y_m)$  $=Sin^{-1} \angle 2X_0/$  $=Sin^{-1} \angle 2Xo/$  $=Sin^{-1} \angle 2X_0/$ =180°-Sin-1 Z 公 2Xo/(2Xm) (2Xm) (2Xm) (2Xm) 式 光 点 逆时针 顺时针 顺时针 逆时针 转 向

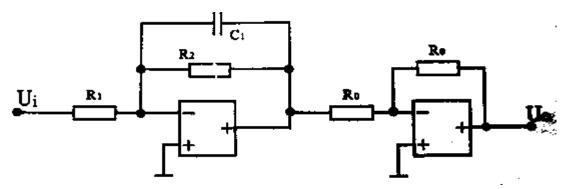
在表(1)中列出了超前和滞后时相位的计算公式和光点的转向。

表中 $2Y_0$ 为椭圆与Y轴交点之间的长度, $2X_0$ 为椭圆与X轴交点之间距离,Xm和Ym分别为X(t)和Y(t)的幅值。

# 四、实验内容

#### 1、惯性环节的频率特性的测试

令G(S)=1/(0.5S+1),则其相应的模拟电路如图 3-2 所示。测量时示波器的 X 轴停止扫描,把扫频电源的正弦信号同时送到被测环节的输入端和示波器的 X 轴,被测环节的输出送到示波器的 Y 轴,如图 3-3 所示。



(实验室 R1=R2=510k,C1=1uF)

图 3-2 惯性环节的模拟电路图

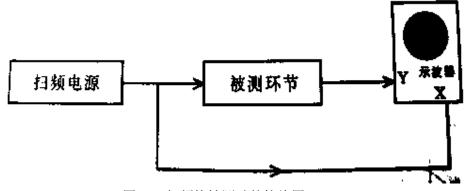


图 3-3 相频特性测试的接线图

当扫频电源输出一个正弦信号,则在示波器的屏幕上呈现一个李沙育图形——椭圆。 据此,可测得在该输入信号频率得相位值:  $\varphi=\sin^{-1}\frac{2X_0}{2X_m}$ 。不断改变扫频电源输出信号的 频率,就可得到一系列相应的相位值,列表记下不同 $\omega$ 值时的 $X_0$ 和 $X_m$ 。

表 3-2 相频特性的测试

$\omega$	
$X_0$	
Xm	
$\varphi$	

测量时,输入信号的频率 $\omega$ 要取得均匀,频率取值范围为 0.2Hz—20Hz。幅频特性的测试按图 3-4 接线,测量时示波器的 X 轴停止扫描,在示波器(或万用表的交流电压档)分别读出输入和输出信号的双倍幅值  $2\mathrm{Xm}=2X_{1m}$ ,  $2Y_m=2Y_{2m}$ ,就可求的对应的幅频值  $\left|G(j\omega)\right|=2Y_{1m}/2Y_{2m}$ ,列标记下  $2Y_{1m}/2Y_{2m}$ , 20  $\log 2Y_{1m}/2Y_{2m}$  和 $\omega$  的值。

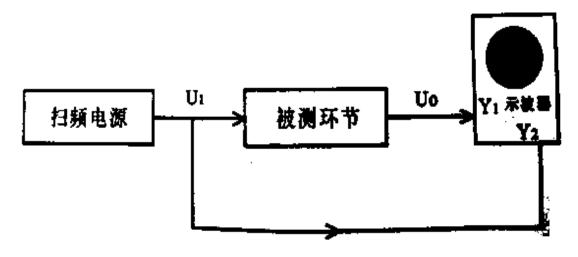


图 3-4 幅频特性的接线图

表 3-3 幅频特性的测试

ω	
$2Y_{1m}$	
$2Y_{2m}$	
2Y <sub>1m</sub> / 2Y <sub>2m</sub>	
20 lg 2Y <sub>1m</sub> / 2Y <sub>2m</sub>	

### 2、开环频率特性的测试

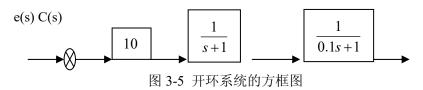


图 3-5 对应的开环传递函数为

$$G(s) = -\frac{10}{(s+1)(0.1s+1)} \tag{1}$$

(注意每个环节都有一个负号)

与式(1)对应的模拟电路图如图 3-6 所示,将图 3-6 按图 3-3 和图 3-4 的接线,用典型环节频率特性测试完全相同的方法测试图 3-5 所示的开环系统的频率特性,并将测得的数据,分别填入 3-4 表中。

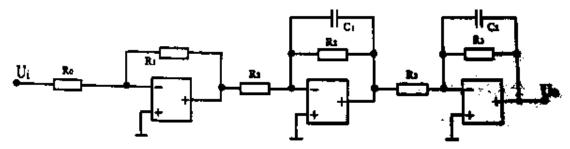


图 3-5 开环系统的接线图

取参考值  $R_0=51K$  ,  $R_1$ 接 470K 的电位器,  $R_2=510K$  ,  $R_3=100K$  ,  $C_1=2uF$  ,

 $C_2 = 1uF$   $\circ$ 

表 3-4 开环相频特性的测试数据

ω	
$X_0$	

Xm	
$\varphi$	

表 3-5 开环幅频特性的测试数据

ω	
$2Y_{1m}$	
2Y <sub>2m</sub>	
$2Y_{1m}/2Y_{2m}$	
20 lg 2Y <sub>1m</sub> / 2Y <sub>2m</sub>	

# 五、注意事项

1、输入信号的频率  $\omega$  要取得均匀,它的取值范围为 0.2Hz-20Hz。

# 六、实验报告

- 1、根据实验测得的数据分别作出开环的幅频和相频特性曲线。
- 2、作开环幅频特性曲线的渐近线,据此求得开环的传递函数。
- 3、将由实验求得的传递函数与理论的 G(S)作一比较,并分析产生误差的原因。

# 七、实验思考题

1、试相频特性时,若把信号发生器的正弦信号送入Y轴,而把被测系统的输出信号送入X轴,试问这种情况下如何根据旋转的光点方向来确定相位的超前和滞后?